Search Notes				

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/538,620	VAN HAL ET AL.
Examiner	Art Unit
John P. Lacyk	3735

John P. Lacyk

1-8	Date	Examiner
9		
	12/5/2006	JPL
:		
•		

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
	<u> </u>				

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)				
	DATE	EXMR		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
· · · · · ·				
		:		